# LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU

# NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI IEC 60393-3

QC 410400

Deuxième édition Second edition 1992-02

# Potentiomètres utilisés dans les équipements électroniques

## Partie 3:

Spécification intermédiaire: Potentiomètres de précision rotatifs

# Potentiometers for use in electronic equipment

# Part 3:

Sectional specification: Rotary precision potentiometers



# Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

#### Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

#### Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents cidessous:

- «Site web» de la CEI\*
- Catalogue des publications de la CEI Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)\*
- Bulletin de la CEI
  Disponible à la fois au «site web» de la CEI\*
  et comme périodique imprimé

# Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: Vocabulaire Electrotechnique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique, la CEI 60417: Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles, et la CEI 60617: Symboles graphiques pour schémas.

#### Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

#### Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

#### Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- IEC web site\*
- Catalogue of IEC publications
   Published yearly with regular updates
   (On-line catalogue)\*
- IEC Bulletin
   Available both at the IEC web site\* and as a printed periodical

# Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: Letter symbols to be used in electrical technology, IEC 60417: Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets and IEC 60617: Graphical symbols for diagrams.

<sup>\*</sup> Voir adresse «site web» sur la page de titre.

<sup>\*</sup> See web site address on title page.

# LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU

# NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI IEC 60393-3

QC 410400

Deuxième édition Second edition 1992-02

# Potentiomètres utilisés dans les équipements électroniques

## Partie 3:

Spécification intermédiaire: Potentiomètres de précision rotatifs

# Potentiometers for use in electronic equipment

# Part 3:

Sectional specification: Rotary precision potentiometers

© IEC 1992 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300 e-ma

on 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http://www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale International Electrotechnical Commission Международная Электротехническая Комиссия CODE PRIX PRICE CODE



# SOMMAIRE

		Pages
Préamb	ıle	. 4
	3	
	SECTION UN - GENERALITES	
Article	es	
1.	Généralités	. 6
	1.1 Domaine d'application	
	1.2 Objet	
	1.3 Documents de référence	. 6
	1.4 Informations à donner dans une spécification particuliè.	re 8
	1.5 Marquage	. 12
	SECTION DEUX - CARACTERISTIQUES ET SEVERITES	
	PREFERENTIELLES	
2.	Caractéristiques et sévérités préférentielles	. 14
	2.1 Caractéristiques préférentielles	
	2.2 Valeurs préférentielles des caractéristiques assignées.	
	2.3 Sévérités préférentielles pour les essais	. 24
	SECTION TROIS - PROCEDURES D'ASSURANCE DE	
	LA QUALITE	
3.	Procédures d'assurance de la qualité	. 28
	3.1 Modèles associables	
	3.2 Homologation	
	3.3 Contrôle de la conformité de la qualité	. 58
	3.4 Livraisons différées	
	3.5 Appareillage pour les mesures de précision mécanique	. 62

# CONTENTS

	I	Page
	rde	5 5
	SECTION ONE - GENERAL	
Clause		
1.	General	7
••	1.1 Scope	7 7 7 7 9 13
	SECTION TWO - PREFERRED RATINGS, CHARACTERISTICS AND TEST SEVERITIES	
2.	Preferred ratings, characteristics and test severities	15
	2.1 Preferred characteristics	15 21 25
	SECTION THREE - QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES	
3.	Quality Assessment Procedures	29 29 29 59 63 63

#### COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

POTENTIOMETRES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES TROISIEME PARTIE: SPECIFICATION INTERMEDIAIRE: POTENTIOMETRES DE PRECISION ROTATIFS

#### PREAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

#### PREFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes No. 40 de la CEI: Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
40(BC)692	40(BC)770

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote correspondant mentionné dans le tableau ci-dessus.

La présente norme remplace la première édition de la Publication 393-3 de la CEI (1977).

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

#### INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

POTENTIOMETERS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT PART 3: SECTIONAL SPECIFICATION:
ROTARY PRECISION POTENTIOMETERS

#### **FOREWORD**

- The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

#### PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 40: Capacitors and Resistors for Electronic Equipment.

The text of this standard is based upon the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
40(CO)692	40(CO)770

Further information can be found in the relevant Report on Voting indicated in the table above.

This standard replaces IEC Publication 393-3, First edition (1977).

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

# POTENTIOMETRES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES TROISIEME PARTIE: SPECIFICATION INTERMEDIAIRE: POTENTIOMETRES DE PRECISION ROTATIFS

#### SECTION\_UN - GENERALITES

# 1. <u>Généralités</u>

#### 1.1 <u>Domaine d'application</u>

Cette norme est applicable aux potentiomètres de précision rotatifs. Ces potentiomètres sont principalement conçus pour être utilisés dans les équipements électroniques.

#### 1.2 Objet

L'objet de cette norme est de prescrire les valeurs préférentielles des caractéristiques, de choisir dans la Publication 393-1 de la CEI, les procédures d'assurance de la qualité et les méthodes d'essai et de mesure appropriées et de fixer les exigences générales pour ce type de potentiomètres.

Les sévérités d'essai et les exigences prescrites dans les spécifications particulières doivent être d'un niveau égal ou supérieur à celui de la présente spécification intermédiaire, un niveau inférieur n'étant pas permis.

## 1.3 <u>Documents</u> de référence

#### Publications de la CEI:

Publication 63 (1963):

Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs.

Modification No. 1 (1967) Modification No. 2 (1977)

Publication 68:

Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.

Publication 393-1 (1988):

Potentiomètres utilisés dans les équipements électroniques. Première partie: Spécification générique.

Publication 410 (1973):

Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs.

Publication QC 001001 (1986):

Règles fondamentales pour le système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

Publication QC 001002 (1986):

Règles de procédure pour le système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

Note. -Lorsque les documents ci-dessus sont mentionnés dans un article de la présente spécification, l'édition en vigueur doit être utilisée, sauf pour la Publication 68 de la CEI, pour laquelle l'édition indiquée dans la spécification générique doit être utilisée.

# POTENTIOMETERS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT PART 3: SECTIONAL SPECIFICATION: ROTARY PRECISION POTENTIOMETERS

#### SECTION ONE - GENERAL

#### 1. General

#### 1.1 Scope

This standard is applicable to rotary precision potentiometers. These potentiometers are primarily intended for use in electronic equipment.

## 1.2 Object

The object of this standard is to prescribe preferred ratings and characteristics and to select from IEC Publication 393-1, appropriate Quality Assessment procedures, tests and measuring methods and to give general performance requirements for this type of potentiometer.

Test severities and requirements prescribed in detail specifications referring to this sectional specification shall be of equal or higher performance level, lower performance levels are not permitted.

### 1.3 Related documents

#### IEC Publications:

Publication 63 (1963): Preferred Number Series for Resistors

and Capacitors.

Amendment No. 1 (1967) Amendment No. 2 (1977)

Publication 68: Basic Environmental Testing Procedu-

res.

Publication 393-1 (1988): Potentiometers for Use in Electronic

Equipment. Part 1: Generic Specifi-

cation.

Publication 410 (1973): Sampling Plans and Procedures for

Inspection by Attributes.

Publication QC 001001 (1986): Basic Rules of the IEC Quality

Assessment System for Electronic

Component (IECQ).

Publication QC 001002 (1986): Rules of Procedure of the IEC

Quality Assessment System for

Electronic Components (IECQ).

Note. -The above references apply to the current editions except for IEC Publication 68, for which the referenced edition in the applicable test clauses of the generic specification shall be used.

# 1.4 <u>Information à donner dans une spécification particulière</u>

Les spécifications particulières doivent être dérivées de la spécification particulière-cadre applicable.

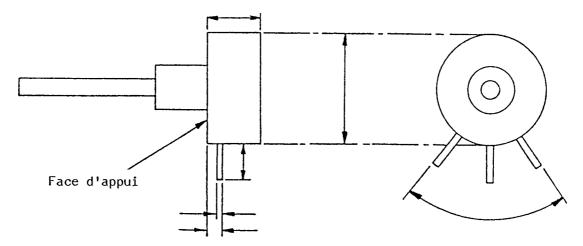
Les spécifications pariculières ne doivent par prescrire d'exigences inférieures à celles de la spécification générique, intermédiaire ou de la spécification particulière-cadre. Lorsqu'elles contiennent des exigences plus sévères celles-ci doivent être indiquées au paragraphe 1.9 de la spécification particulière et repérées dans les programmes d'essai, par exemple par un astérisque.

Note. -Les informations données aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.3 peuvent, par commodité, être présentées sous forme de tableaux.

Les informations suivantes doivent être données dans chaque spécification particulière et les valeurs fixées doivent de préférence être choisies parmi celles données dans l'article approprié de la présente spécification intermédiaire.

# 1.4.1 Dessin d'encombrement et dimensions

La spécification particulière doit contenir une illustration du potentiomètre à spécifier. Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de place pour montrer le détail des dimensions requises pour le contrôle, ces dimensions doivent apparaître sur un dessin formant une annexe à la spécification particulière.



Le dessin doit spécifier les détails suivants:

- les dimensions de l'axe et du canon. Elles peuvent être spécifiées soit sur le dessin d'encombrement ou par référence à la Publication 915 de la CEI;
- la position de tous les dispositifs;
- la course mécanique totale;
- la course électrique utile;
- 1'angle mort;
- les dimensions et la position des sorties;
- les dimensions qui doivent être mesurées selon 4.4.2 ou selon la Publication 393-1 de la CEI;
- toute autre information dimensionelle qui pourrait décrire convenablement le potentiomètre.

# 1.4 <u>Information to be given in a detail specification</u>

Detail specifications shall be derived from the relevant blank detail specification.

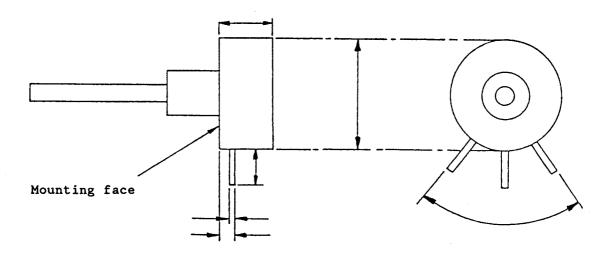
Detail specifications shall not specify requirements inferior to those of the generic, sectional or blank detail specification. When more severe requirements are included, they shall be listed in Sub-clause 1.9 of the detail specification and indicated in the test-schedules, for example by an asterisk.

Note. -The information given in Sub-clauses 1.4.1 and 1.4.3 may, for convenience, be presented in tabular form.

The following information shall be given in each detail specification and the values quoted shall preferably be selected from those given in the appropriate clause of this sectional specification.

#### 1.4.1 Outline drawing and dimensions

The detail specification shall incorporate an illustration of the potentiometer being specified. Where space is insufficient to show the detail dimensions required for inspection purposes, such dimensions shall appear on a drawing forming an appendix to the detail specification.



The drawing shall give the following details:

- the dimensions of the spindle and bush. These may be given either on the outline drawing or by reference to IEC Publication 915;
- any locating devices;
- the total mechanical travel;
- the effective electrical travel;
- the angle of ineffective mechanical travel;
- the dimensions and the location of terminations;
- the dimensions which shall be measured in accordance with 4.4.2 of IEC Publication 393-1;
- any other dimensional information which will adequately describe the potentiometer.

- 10 - 393-3 © CEI

Toutes les dimensions doivent de préférence être données en millimètres mais, lorsque les dimensions originales sont données en inches, les dimensions métriques correspondantes en millimètres doivent être ajoutées.

Lorsque le potentiomètre n'est pas conçu pour être utilisé sur des cartes imprimées cela doit être clairement indiqué dans la spécification particulière.

#### 1.4.2 Montage

La spécification particulière doit spécifier la méthode de montage à employer pour les essais de tension de tenue, résistance d'isolement, vibrations, secousses et chocs. Les potentiomètres doivent être fixés par leurs dispositifs normaux de fixation mais leur conception peut être telle que des dispositifs de montage spéciaux soient nécessaires. Dans ce cas la spécification particulière doit décrire ces dispositifs de montage qui doivent être utilisés lors des essais de tension de tenue, résistance d'isolement, vibrations, secousses et chocs. Pour ces derniers essais le montage doit être tel qu'il n'y ait pas de vibrations parasites.

## 1.4.3 Modèle (Publication 393-1 de la CEI, paragraphe 2.2.3)

Le modèle doit être identifié par un code à deux lettres, par exemple AB, arbitrairement choisi pour chaque spécification particulière.

La désignation du modèle n'a donc pas de signification tant que le numéro de la spécification particulière n'est pas également précisé.

#### 1.4.4 Loi de variation

Voir paragraphe 2.1.5.

#### 1.4.5 <u>Caractéristiques</u>

Les caractéristiques (assignées ou non) doivent se conformer aux articles applicables de la présente spécification ainsi qu'aux prescriptions suivantes:

#### 1.4.5.1 Gamme de résistance nominale

Voir paragraphe 2.2.1.

Les valeurs préférentielles sont celles des séries E de la Publication 63 de la CEI.

Note. -Lorsque des produits agrées conformément à la spécification particulière ont différentes gammes de valeur, la règle suivante devrait être ajoutée:

"La gamme des valeurs disponibles dans chaque modèle est donnée dans la liste des produits qualifiés".

#### 1.4.5.2 Secousses et chocs

Les essais de chocs et de secousses sont considérés comme des alternatives. La spécification particulière doit indiquer l'essai qui a été choisi.

#### 1.4.6 Marquage

La spécification particulière doit spécifier le contenu de marquage apposé sur le potentiomètre et sur l'emballage. Les déviations à l'égard du paragraphe 1.5 de la présente spécification intermédiaire doivent être spécifiquement indiquées.

All dimensions shall preferably be stated in mm, however when the original dimensions are given in inches, the converted metric dimensions in mm shall be added.

When the potentiometer is not designed for use on printed boards, this shall be clearly indicated in the detail specification.

#### 1.4.2 Mounting

The detail specification shall specify the method of mounting to be applied for the voltage proof and the insulation resistance tests and for the application of the vibration and bump or shock tests. The potentiometers shall be mounted by their normal means, but the design may be such that special mounting fixtures are required. In this case the detail specification shall describe the mounting fixtures and they shall be used for the voltage proof and the insulation resistance tests and for the application of the vibration and bump or shock tests. For the latter tests the mounting shall be such that there shall be no parasitic vibration.

#### 1.4.3 Style (IEC Publication 393-1, Sub-clause 2.2.3)

The style shall be presented by a double-letter code e.g. AB, which is arbitrarily chosen for each detail specification.

The style designation, therefore, has no meaning unless the number of the detail specification is also given.

#### 1.4.4 Resistance law

See Sub-clause 2.1.5.

#### 1.4.5 Ratings and characteristics

The ratings and characteristics shall be in accordance with the relevant clauses of this specification together with the following:

#### 1.4.5.1 Rated resistance range

See Sub-clause 2.2.1

The preferred values are those of the E-series of IEC Publication 63.

Note. -When products approved to the detail specification have different ranges, the following statement should be added:

"The range of values available in each style is given in the Qualified Products List".

#### 1.4.5.2 Bump and shock

The bump and shock tests are considered to be alternatives. The detail specification shall indicate which test has been selected.

#### 1.4.6 Marking

The detail specification shall specify the content of the marking on the potentiometer and on the package. Deviations from Sub-clause 1.5 of this sectional specification shall be specifically stated.

#### 1.4.7 Renseignements pour la commande

La spécification particulière doit indiquer que les informations suivantes doivent être fournies, en clair ou en code, lors des commandes:

- 1) Résistance nominale et tolérance sur la résistance nominale.
- 2) Loi de variation (si autre que linéaire) et degré de conformité.
- 3) Numéro et édition de la spécification particulière et référence du modèle.
- 4) Dimensions de l'axe et du canon, si cela n'est pas implicite dans la référence du modèle.

# 1.4.8 <u>Informations complémentaires (ne sont pas prises en considération pour les contrôles)</u>

La spécification particulière peut contenir des informations (qu'il n'est pas exigé de vérifier par une procédure de contrôle), telles que des schémas de circuits, courbes, dessins et notes, nécessaires pour clarifier la spécification particulière.

#### 1.5 Marquage

#### 1.5.1 Généralités

Les informations contenues dans le marquage sont normalement prises dans la liste ci-après; l'importance relative de chaque information est indiquée par son rang dans la liste:

- a) résistance nominale;
- b) tolérance sur la résistance nominale;
- c) loi de variation (si autre que linéaire) et degré de conformité;
- d) spécification particulière et référence du modèle;
- e) année et mois (ou semaine) de fabrication;
- f) détails de l'axe et du canon (si non implicite en d) ci-dessus). Ceci peut être sous forme codée;
- g) nom du fabricant et marque de fabrique.
- 1.5.2 Le potentiomètre doit porter lisiblement les informations des points a), b) et c) ci-dessus et le plus grand nombre possible des informations restantes. Toute redondance de l'information contenue dans le marquage devrait être évitée.
- 1.5.3 L'emballage contenant le(s) potentiomètre(s) doit porter lisiblement toutes les informations énumérées ci-dessus.
- 1.5.4 Tout marquage supplémentaire doit être effectué de telle sorte qu'il ne puisse y avoir aucune confusion.

#### 1.4.7 Ordering information

The detail specification shall indicate that the following information, in clear or in coded form, is required when ordering:

- 1) Rated resistance and tolerance on rated resistance.
- 2) Resistance law (if other than linear) and degree of conformity.
- Number and issue reference of the detail specification and style reference.
- 4) Spindle and bush dimensions, if not implicit in the style reference.

#### 1.4.8 Additional information (not for inspection purposes)

The detail specification may include information (which is not required to be verified by the inspection procedure), such as circuit diagrams, curves, drawings and notes needed for the clarification of the detail specification.

#### 1.5 Marking

#### 1.5.1 General

The information given in the marking is normally selected from the following list; the relative importance of each item is indicated by its position in the list:

- a) rated resistance;
- b) tolerance on rated resistance;
- c) resistance law (if other than linear) and degree of conformity;
- d) detail specification and style reference;
- e) year and month (or week) of manufacture;
- details of spindle and bush (if not implicit in d) above). This may be in code form;
- g) manufacturer's name and trademark.
- 1.5.2 The potentiometer shall be clearly marked with a), and b) and c) above and with as many of the remaining items as is practicable. Any duplication of information in the marking of the potentiometer should be avoided.
- 1.5.3 The package containing the potentiometer(s) shall be clearly marked with all the information listed above.
- 1.5.4 Any additional marking shall be so applied that no confusion can arise.

#### SECTION DEUX - CARACTERISTIQUES ET SEVERITES PREFERENTIELLES

# 2. <u>Caractéristiques et sévérités préférentielles</u>

## 2.1 <u>Caractéristiques préférentielles</u>

Les caractéristiques données dans les spécifications particulières doivent de préférence être choisies parmi les suivantes:

# 2.1.1 <u>Catégories climatiques préférentielles</u>

Les potentiomètres couverts par cette norme sont classés en catégories climatiques conformément aux règles générales de la Publication 68-1 de la CEI.

Les températures minimale et maximale de catégorie et la durée de l'essai continu de chaleur humide doivent être choisies parmi les valeurs suivantes:

Température minimale de catégorie: -65 °C, -55 °C, -40 °C,

-25 °C et -10 °C.

Température maximale de catégorie: +70 °C, +85 °C, +100 °C et

+125 °C.

Durée de l'essai continu de chaleur humide: 4, 10, 21 et 56 jours.

Les sévérités pour les essais de froid et de chaleur sèche sont respectivement les températures minimale et maximale de catégorie. Pour certains potentiomètres, du fait de leur construction, ces températures peuvent se trouver entre deux des valeurs préférentielles données dans la Publication 68-2 de la CEI. Dans cette éventualité, la température la plus proche à l'intérieur de la plage des températures de catégorie doit être choisie pour cette sévérité.

# 2.1.2 <u>Coefficients de température et caractéristiques résistance/température</u>

Les limites de variation de résistance pour l'essai caractéristique résistance/température sont données dans le tableau I.

Chaque ligne du tableau donne le coefficient de température préférentiel et la caractéristique résistance/température correspondant à l'écart 20 °C à 70 °C ainsi que les limites correspondantes de variation de résistance pour la mesure des caractéristiques résistance/température (voir la Publication 393-1 de la CEI, paragraphes 4.14) sur la base des plages des températures de catégorie indiquées au paragraphe 2.1.1 de la présente spécification intermédiaire.

Des portions différentes de la gamme de résistance peuvent être couvertes par des caractéristiques résistance/température, ou par des coefficients de température différents bien qu'elles apparaissent dans une spécification particulière unique.

Si des mesures sont exigées à des température supplémentaires, cela doit être spécifié dans la spécification particulière.

# SECTION TWO - PREFERRED RATINGS, CHARACTERISTICS AND TEST SEVERITIES

## 2. Preferred ratings, characteristics and test severities

## 2.1 <u>Preferred characteristics</u>

The values given in the detail specification shall preferably be selected from the following:

#### 2.1.1 Preferred climatic categories

The potentiometers covered by this specification are classified into climatic categories according to the general rules given in IEC Publication 68-1.

The lower and upper category temperature and the duration of the damp heat, steady state test shall be chosen from the following:

Lower category temperature: -65 °C, -55 °C, -40 °C,

-25 °C and -10 °C.

Upper category temperature: +70 °C, +85 °C, +100 °C and +125 °C.

Duration of the damp heat, steady state test: 4, 10, 21 and 56 days.

The severities for the cold and dry heat tests are the lower and upper category temperatures respectively. Because of the construction of some potentiometers these temperatures will occur between two of the preferred temperatures given in IEC Publication 68-2. In this case the nearest preferred temperature within the actual temperature range of the potentiometer shall be chosen for this severity.

# 2.1.2 Temperature coefficients and temperature characteristics of resistance

The limits of change in resistance for the temperature characteristic of resistance test are given in Table I.

Each line in table gives the preferred temperature coefficient and corresponding temperature characteristic for 20 °C to 70 °C and limits of change in resistance for the measurement of the temperature characteristics of resistance (see IEC Publication 393-1, Sub-clause 4.14) on the basis of the category temperature ranges of Sub-clause 2.1.1 of this sectional specification.

Different portions of the resistance range may be covered by different temperature characteristics (or coefficients) of resistance although they appear in a single detail specification.

If measurements at additional temperatures are required, they shall be specified in the detail specification.

TABLEAU I

Coeffi- cient	Caracté- ristique	Caractéristique résistance/température (limites, en pourcentage, de la variation de résistance)										
de tempéra- ture	résistance tempéra- ture 20/70 °C	t	Tempéra empérature	ture de ré minimale (	Température de référence/ température maximale de catégorie							
10 <sup>-6</sup> /°C	%	+20/-65	+20/-55	+20/-40	+20/-25	+20/-10	+20/+85	+20/+100	+20/+125			
± 1 000	± 5	± 8,5	± 7,5	± 6	± 4,5	± 3	± 6,5	± 8	± 10,5			
± 500	± 2,5	± 4,3	± 3,75	± 3	± 2,25	± 1,5	± 3,25	± 4	± 5,25			
± 250	± 1,25	± 2,15	± 1,88	± 1,5	± 1,13	± 0,75	± 1,62	± 2	± 2,62			
± 150	± 0,75	± 1,3	± 1,15	± 0,9	± 0,68	± 0,45	± 0,98	± 1,2	± 1,6			
± 100	± 0,5	± 0,85	± 0,75	± 0,6	± 0,45	± 0,3	± 0,65	± 0,8	± 1,05			
± 50	± 0,25	± 0,43	± 0,375	± 0,3	± 0,23	± 0,15	± 0,325	± 0,4	± 0,525			
± 25	± 0,125	± 0,215	± 0,188	± 0,15	± 0,113	± 0,075	± 0,162	± 0,2	± 0,262			
± 10	± 0,05	± 0,085	± 0,075	± 0,06	± 0,045	± 0,03	± 0,065	± 0,08	± 0,105			

<sup>\*</sup> Il n'est pas nécessaire de mesurer entre 20 C° et 70 °C les potentiomètres dont la température maximale de catégorie est de + 85 °C.

TABLE I

Tempera-	Tempera- ture	Temperature characteristic of resistance (limits of percentage change in resistance)									
coeffi- cient	characte- ristic 20/70 °C			nce temper tegory tem	Reference temperature/ Upper category temperature						
10 <sup>-6</sup> /°C	2	+20/-65	+20/-55	+20/-40	+20/-25	+20/-10	+20/+85	+20/+100	+20/+125		
± 1 000	± 5	± 8,5	± 7,5	± 6	± 4,5	± 3	± 6,5	± 8	± 10,5		
± 500	± 2,5	± 4,3	± 3,75	± 3	± 2,25	± 1,5	± 3,25	± 4	± 5,25		
± 250	± 1,25	± 2,15	± 1,88	± 1,5	± 1,13	± 0,75	± 1,62	± 2	± 2,62		
± 150	± 0,75	± 1,3	± 1,15	± 0,9	± 0,68	± 0,45	± 0,98	± 1,2	± 1,6		
± 100	± 0,5	± 0,85	± 0,75	± 0,6	± 0,45	± 0,3	± 0,65	± 0,8	± 1,05		
± 50	± 0,25	± 0,43	± 0,375	± 0,3	± 0,23	± 0,15	± 0,325	± 0,4	± 0,525		
± 25	± 0,125	± 0,215	± 0,188	± 0,15	± 0,113	± 0,075	± 0,162	± 0,2	± 0,262		
± 10	± 0,05	± 0,085	± 0,075	± 0,06	± 0,045	± 0,03	± 0,065	± 0,08	± 0,105		

<sup>\*</sup> Potentiometers having an upper category temperature of + 85 °C need not be measured between 20 °C and 70 °C.

#### 2.1.3 Limites pour la variation de résistance ou du rapport de sortie

Les combinaisons préférentielles des limites pour la variation de résistance ou du rapport de sortie dans chacun des essais énumérés en tête des colonnes du tableau suivant sont indiquées dans les lignes de ce tableau.

Note. -Les numéros d'article en tête des colonnes du tableau renvoient à la Publication 393-1 de la CEI.

#### TABLEAU II

Г		······································			
Classe de stabi- lité en %	4.38 Séquence climatique  4.39 Essai continu de chaleur humide  4.40 Endurance mécanique  4.43.2 Endurance électrique à 70 °C	4.34 Variations de tempé- rature	4.30 Robustesse des sorties  4.33 Résistance à la chaleur de soudage  4.35 Vibrations  4.36 Secousses  4.37 Chocs	4.22 Poussée et traction sur l'axe 4.34 Variations de tempé-rature	4.35 Vibrations (si applicable)
	4.43.3 Endurance		Chocs		
	électrique à la tempé- rature maximale de				
	catégorie				
	AR/R entre	les sorties <u>a</u> e	t c	Δ <sup>U</sup> ab U <sub>ac</sub>	Δ <sup>U</sup> ab U <sub>ac</sub>
	an, a choic	200 0010100 4 6	=	(voir note 1)	(voir note 1)
5	±(5%+0,1Ω)	±(2%+0,1Ω)	±(1%+0,05Ω)	± 1%	± 1%
3	±(3%+0,1Ω)	±(2%+0,1Ω)	±(1%+0,05Ω)	± 1%	± 1%
2	±(2%+0,1Ω)	±(1%+0,1Ω)	±(0,5%+0,05Ω)	± 0,5%	± 0,5%
1	±(1%+0,1Ω)	±(0,5%+0,05Ω)	±(0,25%+0,01Ω)	± 0,25%	± 0,25%

Note l. -La variation du rapport de tension de sortie  $\Delta \frac{U_{ab}}{U_{ac}}$  doit être exprimée en pourcentage de la tension totale appliquée.

# 2.1.3 Limits for change in resistance or output ratio

The preferred combinations of limits for change in resistance or output ratio in each of the tests listed in the heading of the following table are as indicated in the lines of the table.

Note. -The clause numbers in the heading of the table refer to IEC Publication 393-1.

# TABLE II

	-			r	
Stabi- lity class in %	4.38 Climatic sequence 4.39 Damp heat, steady state 4.40 Mechanical endurance 4.43.2 Electrical endurance at 70°C 4.43.3 Electrical endurance	4.34 Change of tempera- ture	4.30 Robustness of terminations  4.33 Resistance to soldering heat  4.35 Vibration  4.36 Bump  4.37 Shock	4.22 Thrust and pull on spindle 4.34 Change of tempera- ture	4.35 Vibration (if applicable)
	at upper category temperature	terminations <u>a</u> a	and <u>c</u>	Δ <sup>U</sup> ab U <sub>ac</sub> (See Note	A <sup>U</sup> ab U <sub>ac</sub> (See Note
				1)	1)
5	±(5%+0,1Ω)	±(2%+0,1Ω)	±(1%+0,05Ω)	± 1%	± 1%
3	±(3%+0,1Ω)	±(2%+0,1Ω)	±(1%+0,05Ω)	± 1%	± 1%
2	±(2%+0,1Ω)	±(1%+0,1Ω)	±(0,5%+0,05Ω)	± 0,5%	± 0,5%
1	±(1%+0,1Ω)	±(0,5%+0,05Ω)	±(0,25%+0,01Ω)	± 0,25%	± 0,25%

Note 1. -The change in the output voltage ratio  $\Delta \frac{U_{ab}}{U_{ac}}$  shall be expressed in percent of the total applied voltage.

## 2.1.4 Limites pour la résistance d'isolement

Les limites de résistance d'isolement préférentielles ne doivent pas être inférieures à 1 G $\Omega$  ou, après les essais d'humidité, 100 M $\Omega$ .

#### 2.1.5 Limites pour la loi de variation

Les points de mesure et les valeurs associées du rapport de sortie pour les lois de variation doivent être prescrits dans la spécification particulière. Lorsque des exigences de formes de linéarité existent elles doivent aussi être prescrites dans la spécification particulière comme le doivent être tous les points de mesure spécifiques.

# 2.2 <u>Valeurs préférentielles des caractéristiques assignées</u>

Les valeurs données dans les spécifications particulières doivent de préférence être choisies parmi les suivantes:

# 2.2.1 <u>Résistance nominale</u>

Publication 393-1 de la CEI, paragraphe 2.3.2.

#### 2.2.2 <u>Tolérances sur la résistance nominale</u>

Les tolérances préférentielles sur la résistance nominale sont:

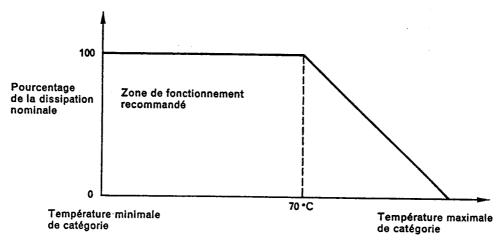
 $\pm$  10 %,  $\pm$  5 %,  $\pm$  3 %,  $\pm$  2 %,  $\pm$  1 % et  $\pm$  0.5 %.

#### 2.2.3 <u>Dissipation nominale</u>

Les valeurs préférentielles de la dissipation nominale à 70 °C sont:

0,1 W, 0,125 W, 0,25 W, 0,5 W, 0,75 W, 1 W, 1,5 W, 2,0 W, 2,5 W, 4 W, et 6,3 W.

Les valeurs réduites de la dissipation aux températures supérieures à 70 °C doivent être comme indiquées par la courbe suivante:



120:78

#### 2.1.4 Limits for insulation resistance

The preferred limits for insulation resistance shall be 1 GO minimum or, after humidity tests, 100 MO.

#### 2.1.5 Limits for resistance law

The measuring points and associated values of the output ratio for resistance laws shall be prescribed in the detail specification. When requirements exist for forms of linearity these shall also be prescribed in the detail specification as shall any specified measuring points.

#### 2.2 <u>Preferred values of ratings</u>

The values given in detail specifications shall preferably be selected from the following:

#### 2.2.1 Rated resistance

IEC Publication 393-1, Sub-clause 2.3.2.

#### 2.2.2 Tolerances on rated resistance

The preferred tolerances on rated resistance are:

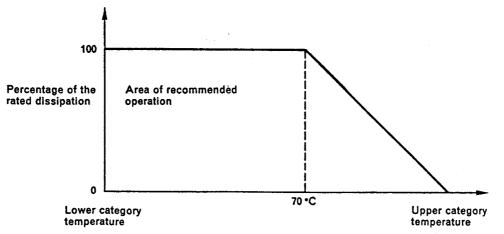
 $\pm$  10 %,  $\pm$  5 %,  $\pm$  3 %,  $\pm$  2 %,  $\pm$  1 % and  $\pm$  0,5 %.

#### 2.2.3 Rated dissipation

The preferred values of rated dissipation at 70 °C, are:

0,1 W, 0,125 W, 0,25 W, 0,5 W, 0,75 W, 1 W, 1,5 W, 2,0 W, 2,5 W, 4 W, and 6,3 W.

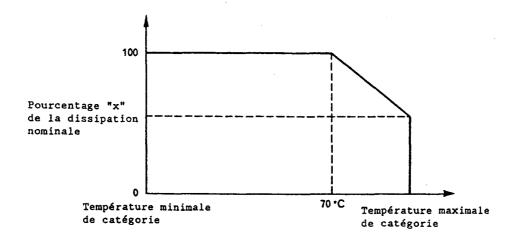
The derated values of dissipation at temperatures in excess of 70 °C shall be as indicated by the following curve:



120|78

Une zone de fonctionnement plus grande peut figurer dans la spécification particulière pourvu qu'elle englobe la totalité de la zone donnée ci-dessus. Dans cette éventualité, la spécification particulière doit fixer la dissipation maximale admissible aux températures autres que 70 °C. Tous les points de changement de pente sur la courbe doivent être vérifiés par un essai.

Un exemple de courbe de réduction couvrant une zone de fonctionnement plus large est donné ci-dessous:



Note. -Dans certaines circonstances la dissipation nominale peut continuer jusqu'à la température maximale de catégorie.

## 2.2.4 <u>Tension limite de l'élément</u>

Les valeurs préférentielles de la tension limite de l'élément (valeur de la tension continue ou valeur efficace de la tension alternative) sont:

100 V, 160 V, 250 V, 400 V, 630 V, 1 000 V.

# 2.2.5 Tension d'isolement

La spécification particulière doit prescrire la valeur de la tension d'isolement, arrondie à la dizaine de volts la plus proche. La valeur numérique de la tension d'isolement doit être:

- A la pression atmosphérique normale: > 1,42 fois la tension limite de l'élément
- A basse pression atmosphérique:  $\geq 2/3$  de la valeur à pression (8,5 kPa (85 mbar)) atmosphérique normale.

#### 2.2.6 Degré de conformité

Le degré de conformité doit être choisi parmi les valeurs suivantes:

 $\pm$  0,025 %,  $\pm$  0,05 %,  $\pm$  0,10 %,  $\pm$  0,25 %,  $\pm$  0,50 %,  $\pm$  1 % et  $\pm$  2 %.

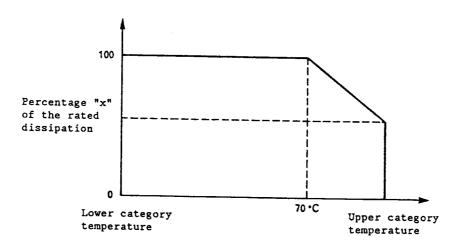
# 2.2.7 Nombre de tours du dispositif de commande

Les nombres de tours préférentiels sont:

1, 3, 5 et 10.

A larger area of operation may be given in the detail specification, provided it includes all the area given above. In this event the detail specification shall state the maximum allowable dissipation at temperatures other than 70 °C. All break points on the curve shall be verified by test.

An example of a derating curve having a larger area of operation is given below.



Note. -In certain circumstances, the rated dissipation may continue up to the upper category temperature.

#### 2.2.4 Limiting element voltage

The preferred values of limiting element voltage are:

100 V, 160 V, 250 V, 400 V, 630 V, 1 000 V d.c. or a.c. r.m.s.

#### 2.2.5 <u>Isolation voltage</u>

The detail specification shall prescribe the value of the isolation voltage, rounded off to the nearest 10V. The numerical value of the isolation voltage shall be:

Normal air pressure: \( \section 1,42 \) times the limiting element voltage

Low air pressure:  $\geq$  two-thirds the value at normal air pressure (8,5 kPa (85 mbar))

# 2.2.6 Degree of conformity

The degree of conformity shall be selected from the following:

 $\pm$  0,025 %,  $\pm$  0,05 %,  $\pm$  0,10 %,  $\pm$  0,25 %,  $\pm$  0,50 %,  $\pm$  1 % and  $\pm$  2 %.

#### 2.2.7 Number of turns of the actuating device

The preferred number of turns are:

1, 3, 5 and 10.

# 2.2.8 Nombre de manoeuvres

Les nombres préférentiels de manoeuvres sont:

Bobiné:

à un seul tour/

rotation continue:  $1,25 \times 10^5$ ,  $2,5 \times 10^5$  ou  $5 \times 10^5$ 

à plusieurs tours:  $2.5 \times 10^4$ ,  $5 \times 10^4$  ou  $1 \times 10^5$ 

Non-bobiné:  $1,25 \times 10^5$ , 5 × 10<sup>5</sup> ou 2,5 × 10<sup>6</sup>

#### 2.2.9 <u>Vitesse de rotation de l'axe</u>

Les vitesses de rotation préférentielles de l'axe en tours par minute (t.p.m.) sont:

Bobiné:  $40 \pm 5$ 

Non-bobiné:  $40 \pm 5$ ,  $120 \pm 10$  ou  $400 \pm 10$ 

## 2.2.10 Résolution (si applicable)

La résolution doit être définie dans la spécification particulière.

# 2.3 <u>Sévérités préférentielles pour les essais</u>

Les sévérités d'essai données dans les spécifications particulières doivent être de préférence choisies parmi les suivantes:

#### 2.3.1 Séchage

La méthode I du paragraphe 4.3 de la Publication 393-1, de la CEI doit être utilisée.

#### 2.3.2 <u>Vibrations</u>

Selon paragraphe 4.35 de la Publication 393-1 de la CEI, compte tenu des modalités suivantes:

Gamme de fréquences: 10 Hz à 55 Hz, ou

10 Hz à 500 Hz, ou 10 Hz à 2 000 Hz.

Amplitude: 0,75 mm ou 98 m/s<sup>2</sup> (la moins sévère des deux valeurs).

Endurance par balayage: durée totale: 6 h.

La spécification particulière doit prescrire la méthode de montage à utiliser (voir paragraphe 1.4.2).

#### 2.3.3 Secousses

Selon paragraphe 4.36 de la Publication 393-1 de la CEI, compte tenu des modalités suivantes:

Accélération: 390 m/s<sup>2</sup>

Nombre de secousses: 4 000 (total)

La spécification particulière doit prescire la méthode de montage à utiliser (voir paragraphe 1.4.2).

# 2.2.8 Number of cycles of operation

The preferred number of cycles of operation are:

Wirewound:

single turn/

continuous rotation:  $1,25 \times 10^5$ ,  $2,5 \times 10^5$  or  $5 \times 10^5$ 

multi-turn:

 $2,5 \times 10^4, 5 \times 10^4 \text{ or } 1 \times 10^5$ 

Non-wirewound:

 $1,25 \times 10^5$ , 5 ×  $10^5$  or  $2,5 \times 10^6$ 

# 2.2.9 Spindle rotational speed

The preferred spindle rotational speeds in revolutions per minute (r.p.m.) are:

Wirewound:

 $40 \pm 5$ 

Non-wirewound:  $40 \pm 5$ ,  $120 \pm 10$  or  $400 \pm 10$ 

# 2.2.10 Resolution (when applicable)

The resolution shall be stated in the detail specification.

#### 2.3 Preferred test severities

Test severities given in the detail specification shall preferably be selected from the following:

#### 2.3.1 Drying

Procedure I of IEC Publication 393-1, Sub-clause 4.3 shall be used.

# 2.3.2 <u>Vibration</u>

Amplitude:

Sub-clause 4.35 of IEC Publication 393-1, with the following details:

Frequency range: 10 Hz to 55 Hz, or

10 Hz to 500 Hz, or 10 Hz to 2 000 Hz.

10 Hz to 2 000 Hz

Sweep endurance: Total duration: 6 h

The detail specification shall prescribe the mounting method to be used. (See Sub-clause 1.4.2)

0,75 mm or 98 m/s $^2$  (whichever is the less severe)

# 2.3.3 Bump

Sub-clause 4.36 of IEC Publication 393-1, with the following details:

Acceleration: 390 m/s<sup>2</sup>

Number of bumps: 4 000 (total)

The detail specification shall prescribe the mounting method to be used. (See Sub-clause 1.4.2)

## 2.3.4 Chocs

Selon paragraphe 4.37 de la Publication 393-1 de la CEI, compte tenu des modalités suivantes:

Forme de l'impulsion: demi-sinusoïde

Accélération: 294 m/s<sup>2</sup> ou 490 m/s<sup>2</sup>

Durée de l'impulsion: 11 ms

Sévérité: 3 chocs successifs pour une direction par

spécimen. Utiliser des spécimens distincts pour

chaque direction.

La spécification particulière doit prescrire la méthode de montage à utiliser (voir paragraphe 1.4.2).

# 2.3.4 Shock

Sub-clause 4.37 of IEC Publication 393-1, with the following details:

Pulse shape:

Half-sine

Acceleration:

 $294 \text{ m/s}^2 \text{ or } 490 \text{ m/s}^2$ 

Pulse duration: 11 ms

Severity:

3 successive shocks in one direction per specimen.

Separate specimens to be used for each direction.

The detail specification shall prescribe the mounting method to be used. (See Sub-clause 1.4.2)

#### SECTION TROIS - PROCEDURES D'ASSURANCE DE LA QUALITE

# 3. <u>Procédures d'assurance de la qualité</u>

#### 3.1 <u>Modèles associables</u>

Sont considérés comme étant de structure semblable (modèles associables) les potentiomètres, fabriqués avec des procédés et matériaux semblables, de même modèle et construction et ayant aussi des dimensions d'axe et du canon semblables ou identiques mais pouvant avoir des valeurs différentes de résistance.

# 3.2 <u>Homologation</u>

La procédure pour les essais d'homologation est donnée au paragraphe 3.4 de la spécification générique, Publication 393-1 de la CEI.

Le programme à utiliser pour l'homologation sur la base des essais lot par lot et des essais périodiques est donné au paragraphe 3.3 de la présente spécification.

La procédure utilisant une programme à effectif d'échantillon fixe est donnée aux paragraphes 3.2.1 et 3.2.2 ci-après.

# 3.2.1 Homologation par la procédure utilisant un effectif d'échantillon fixe

#### **Echantillonnage**

La procédure d'homologation sur un échantillon d'effectif fixe est décrite dans la Publication 393-1, paragraphe 3.4.2 b). L'échantillon doit être représentatif de la gamme des valeurs pour laquelle l'homologation est demandée. Celle-ci peut ou non couvrir la gamme complète couverte par la spécification particulière.

L'échantillon doit comprendre des spécimens contenant la plus faible et la plus forte valeurs de résistance soumises à l'homologation. L'échantillon devrait comprendre également des spécimens ayant la valeur de résistance critique si celle-ci est à l'intérieur de la gamme soumise. Lorsque l'homologation est demandée pour plus d'un coefficient de température de résistance l'échantillon doit contenir des spécimens représentatifs des différents coefficients de température. De la même manière, l'échantillon doit contenir un certain nombre de spécimens de différentes valeurs de résistance ayant la plus faible tolérance pour laquelle l'homologation est demandée. La proportion des spécimens des différentes caractéristiques doit être proposée par le contrôleur du fabricant et doit être agréée par l'organisme national de surveillance (O.N.S.).

Les spécimens de rechange autorisés sont les suivants:

- a) Un par valeur de résistance et un pour chaque valeur de coefficient de température ou de caractéristique résistance/température pour remplacer l'unité défectueuse tolérée au Groupe "O".
- b) Un par valeur de résistance et un pour chaque valeur de coefficient de température ou de caractéristique résistance/température pour remplacer des spécimens défectueux par suite d'incidents non imputables au fabricant.

Lorsque des groupes d'essais supplémentaires sont introduits dans le programme d'homologation le nombre de spécimens exigés pour le Groupe "O" doit être augmenté du nombre de spécimens requis pour les groupes supplémentaires.

#### SECTION THREE - QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES

#### 3. Quality assessment procedures

#### 3.1 <u>Structurally Similar Components</u>

Potentiometers considered as being structurally similar are potentiometers produced with similar processes and materials, having the same style and construction and also the same or similar spindle and bush dimensions, though they may have different resistance values.

#### 3.2 Qualification Approval

The procedures for Qualification Approval testing are given in Sub-clause 3.4 of the Generic Specification, IEC Publication 393-1.

The schedule to be used for Qualification Approval testing on the basis of lot-by-lot and periodic testing is given in Sub-clause 3.3 of this specification.

The procedure using a fixed sample size schedule is given in Sub-clauses 3.2.1 and 3.2.2 below.

#### 3.2.1 Qualification Approval on the basis of the fixed sample size procedure

#### Sampling

The fixed sample size procedure is described in IEC Publication 393-1, Sub-clause 3.4.2 b). The sample shall be representative of the range values for which approval is sought. This may or may not be the complete range covered by the detail specification.

The sample shall consist of specimens having the highest and lowest resistance values for which approval is being sought. It should also include the specimens having the critical resistance value, if this is within the range being submitted. When approval is sought for more than one temperature coefficient of resistance, the sample shall contain specimens representative of the different temperature coefficients. The sample shall also contain a proportion of specimens of the different resistance values having the closest tolerance for which approval is being sought. The proportion of specimens having the different characteristics shall be proposed by the manufacturer's Chief Inspector and shall be to the satisfaction of the National Supervising Inspectorate (N.S.I.).

Spare specimens are permitted as follows:

- a) One per resistance value and one per each temperature coefficient or temperature characteristic value which may be used to replace the permitted defectives in Group "O".
- b) One per resistance value and one per each temperature coefficient or temperature characteristic value which may be used to replace specimens which are defective because of incidents not attributable to the manufacturer.

When additional groups are introduced into the Qualification Approval test schedule, the number of specimens required for Group "O" shall be increased by the same number as that required for the additional groups.

#### 3.2.2. Essais

La série complète des essais indiqués en tableau III est requise pour l'homologation des potentiomètres définis dans une spécification particulière. Dans chaque groupe, les essais doivent être effectués dans l'ordre indiqué.

Toutes les pièces de l'échantillon doivent être soumises aux essais du Groupe "O" et ensuite réparties entre les autres groupes. Les pièces qui ont passées les essais non destructifs des Groupes 4 et 7 peuvent être utilisées pour les autres groupes d'essai également.

Les pièces reconnues défectueuses en Groupe "O" ne doivent pas être utilisées pour constituer les autres groupes.

Quand un potentiomètre n'a pas satisfait à tout ou partie des essais d'un groupe, il est compté comme "une unité défectueuse".

L'homologation est accordée lorsque le nombre d'unités défectueuses ne dépasse pas le nombre d'unités défectueuses permis pour chaque groupe ou sous-groupe et le nombre total d'unités défectueuses permises.

Note. -Le tableau III donne le programme des essais sur échantillon d'effectif fixe. Il donne en détail l'echantillonnage, le nombre admissible de défectueux pour les différents essais ou groupes d'essais et, conjointement aux précisions contenues dans la section quatre de la Publication 393-1 de la CEI et la section deux de la présente spécification, la liste complète des conditions d'essai et des exigences.

Le tableau III indique également si, pour les méthodes d'essai, les conditions d'essai et/ou les exigences, il y a un choix à faire dans la spécification particulière.

Les conditions d'essai et les exigences pour le programme d'essais sur échantillon d'effectif fixe sont identiques à celles prescrites dans la spécification particulière pour le contrôle de la conformité de la qualité.

#### TABLEAU III

#### Programme des essais d'homologation

Notes 1. -Les numéros de paragraphes indiqués pour les essais et les exigences renvoient à la spécification générique des potentiomètres, Publication 393-1 de la CEI, sauf pour certaines sévérités pour les essais d'environnement et pour les limites de variations de résistance ou du rapport de sortie, qui doivent être choisies dans les articles appropriés de la présente spécification intermédiaire.

#### 2. -Dans ce tableau:

- n = effectif de l'échantillon
- c = critère d'acceptation du groupe (nombre admissible de défectueux par groupe). Dans le groupe 2, un défectueux est toléré en (1), (2) et (3) mais il ne doit pas y avoir plus de deux défectueux dans l'ensemble du groupe.
- t = critère d'acceptation total (nombre admissible de défectueux pour un ou plusieurs groupes combinés par exemple groupe 0, groupes 1 à 9 inclus).
- D = destructif
- ND = non destructif

#### 3.2.2 Tests

The complete series of tests specified in Table III are required for the approval of potentiometers covered by one detail specification. The tests of each group shall be carried out in the given order.

The whole sample shall be subjected to the tests of Group "O" and then divided for the other groups. Specimens which have passed the non-destructive tests in Groups 4 and 7, may be used for other test groups.

Specimens found defective during the test of Group "O" shall not be used for the other groups.

"One defective" is counted when a potentiometer has not satisfied the whole or a part of the tests of a group.

The approval is granted when the number of defectives does not exceed the specified number of permissible defectives for each group or subgroup and the total number of permissible defectives.

Note. -In Table III the fixed sample size test schedule is given. It includes details of sampling and permissible defectives for different tests or groups of tests and gives, together with the details of the test contained in Section Four of IEC Publication 393-1 and Section Two of this specification, a complete summary of test conditions and performance requirements.

It is indicated in Table III where, for the test methods, test conditions and/or performance requirements, a choice has to be made in the detail specification.

The conditions of test and the performance requirements for the fixed sample size test schedule shall be identical to those prescribed in the detail specification for quality conformance inspection.

#### TABLE III

## Test schedule for Qualification Approval

Notes 1. -Sub-clause numbers of test and performance requirements refer to the generic specification for potentiometers, IEC Publication 393-1, except for some severities for environmental tests and limits of change in resistance or output ratio, which have to be taken from the relevant clauses of this sectional specification.

#### 2. -In this table:

- n = sample size
- c = group acceptance criterion (permitted number of defectives per group). In Group 2, one defective is permitted in (1), (2) and (3) but there shall be not more than two defectives in the whole group.
- t = total acceptance criterion (permitted number of defectives for one or several groups combined e.g. Group 0, Groups 1 to 9 inclusive).
- D = destructive
- ND = non-destructive

et es	o de paragraphe sai note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)			chantillon (voir note 1) critère cceptation ir note 2)	
4.4.2 4.4.4	Dimensions (au calibre)  Course mécanique totale	ND		26+3 voir note 11	1	1	Selon 4.4.1 Marquage lisible et selon la spécification particulière  Comme spécifié dans la spécification particulière  Voir la spécification particulière
4.6	Résistance de l'élément Résistance entre sorties		Résistance entre <u>a</u> et <u>b</u> Résistance entre <u>b</u> et <u>c</u> et si applicable, entre  sortie <u>b</u> et chaque prise de sortie				Selon 4.6.3  ≤ Ω  ≤ Ω  ≤ Ω
4.5	Continuité		(Potentiomètres bobinés seulement)				Selon 4.5.1 et 4.5.2 si applicable
4.15	Bruit en rotation		Méthode B (potentiomè- tres bobinés seulement), Δθ <sub>o</sub> :				<u>&lt;</u> %R
4.29	Régularité de la tension de sortie		(Applicable aux poten- tiomètres non bobinés seulement)				<u>≺</u> %U <sub>ac</sub>
4.12	Tension de tenue		(Potentiomètres isolés seulement) (pour la méthode de montage voir note 13)				Selon 4.12.5
			A pression atmosphérique normale			÷	
GROUP	E 1	D		5	1	3	
4.23	Excentricité de l'axe de commande (voir note 3)		Force radiale: N Longueur d'axe débor- dante (1): mm				Ecart total lu (1):

Sub-clause number and Test (see Note 1)		or (see Note 1)		Sample size & criterion of accepta-bility (see Note 2) n c t		ion :a- see	Performance requirements (see Note 1)	
GROUP 4.4.1	0 Visual examination	ND		26+3 See Note 11	1	1	As in 4.4.1 Legible marking and as specified in the detail specification	
4.4.2	Dimensions (gauging)						As specified in the detail specification	
4.4.4	Total mechani- cal travel						See detail specification	
4.6	Element resistance						As in 4.6.3	
4.7	Terminal resistance		Resistance $\underline{a}$ to $\underline{b}$ Resistance $\underline{b}$ to $\underline{c}$ and when applicable, between termination $\underline{b}$ and each tap termination				<ol> <li>∴ Ω</li> <li>∴ Ω</li> <li>∴ Ω</li> </ol>	
4.5	Continuity		(Wirewound potentiome- ters only)				As in 4.5.1 and 4.5.2 if applicable	
4.15	Rotational noise		Method B (wirewound potentiometers only), Δθ <sub>o</sub> :				<u>&lt;</u> %R	
4.29	Output smoothness		(Applicable to non- wirewound potentio- meters only)				≤ %u <sub>ac</sub>	
4.12	Voltage proof		(Insulated potentio- meters only) (For mounting method see Note 13)				As in 4.12.5	
			Normal air pressure	_				
GROUP 4.23	Spindle run-out (see Note 3)	D	Radial force: N Length of spindle extension (1): mm	5	1	3	Total indicator reading (1):	

Notes 3 to 13 on page 57

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)		ou (voir note 1)		ritè cepta r not	illon re ation te 2)		
4.24 Voilage de l' de commande (voir note 3)		Force radiale: N	n	С	t		
(1011 11000 3)		Force axiale: N				,	
		Rayon de la face de montage (r): mm				Ecart total lu (r):	
4.25 Excentricité la portée de centrage (voi note 3)		Force radiale: N				Ecart total lu:	
4.26 Jeu longitudi de l'axe de commande (voi note 3)		Direction A				Ecart total lu:	
noce 3)		Direction B				Ecart total lu:	
4.18 Couple de démarrage						Comme spécifié dans la spécification particulière	
4.20 Couple de but	ée	(Non applicable aux potentiomètres à rotation continue)				parciculiere	
		Examen visuel				Selon 4.20.1	
4.22 Poussée et tr tion sur l'ax (voir note 5)	е	- Trois spécimens Selon 4.22.2 Continuité	:	:		Selon 4.22.2	
		- Deux spécimens Selon 4.22.3				·	
		Rapport de sortie				$\Delta \frac{\mathbf{U_{ab}}}{\mathbf{U_{ac}}} \leq \dots \ \%$	
4.32 Soudabilité (si applicab	le)	Méthode 1: méthode du bain d'alliage			1	Bonne qualité de l'étamage mise en évidence par l'écou-	
		Température: 235 ± 5 °C Durée: 2 ± 0,5 s				lement libre de l'al liage avec un mouil- lage convenable des	
		ou				sorties	
		Méthode 2: méthode du fer à souder Fer à souder dimension B	:				
		Température: 350 ± 10 °C					
		Durée: 2 ± 0,5 s					

and 7	clause number Cest Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	& cri of ac bilit	Sample size & criterion of accepta-bility (see Note 2)		Performance requirements (see Note 1)
4.24	Lateral run-out		Radial force: N	n	С	t	
	(see Note 3)		Axial force: N				·
			Mounting surface radius (r): mm	,			Total indicator reading (r):
4.25	Spigot diameter run-out (see Note 3)		Radial force: N				Total indicator reading:
4.26	Spindle end play (see Note 3)		Direction A				Total indicator reading:  ≤ mm
			Direction B				Total indicator reading:
4.18	Starting torque						As specified in the detail specification
4.20	End stop torque		(Not applicable to continuous rotation potentiometers)				detail specification
			Visual examination				As in 4.20.1
4.22	Thrust and pull on spindle (see Note 5)		- Three specimens As specified in 4.22.2 Continuity				As in 4.22.2
			- Two specimens As specified in 4.22.3				
			Output ratio				$\Delta \frac{\mathbf{U}_{ab}}{\mathbf{U}_{ac}} \leq \dots \ \%$
4.32	Solderability (if applicable)		Method 1: Solder bath				Good tinning as
	( appricable)		Temperature: 235 ± 5 °C Duration: 2 ± 0,5 s				evidenced by free flowing of the solde with wetting of the terminations
			Method 2: Soldering iron Solder iron size B				
			Temperature: 350 ± 10 °C Duration: 2 ± 0,5 s				

Numéro de paragraphe et essai (voir note l)		ou (voir note 1)		l'échantillon et critère d'acceptation (voir note 2)			Exigences (voir note 1)
4.45	Résistance du marquage aux solvants (si applica- ble)		Solvant: Température du solvant: Méthode 1 Matériau de frottement: coton hydrophile Reprise:	n	C	L	Marquage lisible
4.31.1	Etanchéité - Dispositifs d'étanchéité statiques (type A)		Voir note 4				Le taux de fuite ne doit pas dépasser 1 cm <sup>3</sup> /h
4.31.2.1	Etanchéité - Dispositifs d'étanchéité sur organes de commande (type B)		Voir note 4				Selon 4.31.2.1
4.31.3	Etanchéité - Etanchéité du boîtier		Voir note 4				Selon 4.31.3
4.40	Endurance mécanique (potentio- mètres)		Nombre de cycles: Vitesse de rotation de l'axe: t.p.m.				
			Examen visuel				Selon 4.40.6
			Résistance de l'élément				ΔR <u>≤</u> ±(%R + Ω)
			Résistance entre sorties:				
			Résistance entre $\underline{a}$ et $\underline{b}$			-	<u>&lt;</u> Ω
			Résistance entre <u>b</u> et <u>c</u> ,				<u>&lt;</u> Ω
			et si applicable, entre sortie <u>b</u> et chaque prise de sortie				<u>&lt;</u> Ω
			Résistance d'isolement (potentiomètres isolés seulement) (pour la méthode de montage voir note 13)				<u>&gt;</u> 1 GΩ
			Couple de démarrage				mN.m àmN.m
			Continuité				Selon 4.5.1

Sub-clause number and Test (see Note 1)		or (see Note 1) & & o b N		Sample size & criterion of accepta- bility (see Note 2) n c t			Performance requirements (see Note 1)
4.45	Solvent resistance of the marking (if applica- ble)		Solvent: Solvent temperature: Method 1 Rubbing material: cotton wool Recovery:				Legible marking
4.31.1	Sealing - Static seals (Type A)		See Note 4				The rate of leakage shall not exceed 1 cm <sup>3</sup> /h
4.31.2.1	Sealing - Operation seals (Type B)		See Note 4				As in 4.31.2.1
4.31.3	Sealing - Container sealing		See Note 4				As in 4.31.3
4.40	Mechanical endurance (potentio-meters)		Number of cycles: Spindle rotational speed: r.p.m.				
			Visual examination				As in 4.40.6
			Element resistance	<b>:</b>   			$\Delta R \leq \pm (\dots \%R + \dots \Omega)$
			Terminal resistance:				
			Resistance <u>a</u> to <u>b</u>				<u>΄</u> Ω
			Resistance $\underline{b}$ to $\underline{c}$ , and when applicable, between termination $\underline{b}$ and each tap termination				<u>≤</u> Ω
			Insulation resistance (Insulated potentio- meters only) (For mounting method see Note 13)				<u>&gt;</u> 1 GΩ
			Starting torque				mN.m to mN.m
			Continuity				As in 4.5.1

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	ou (voir note 1) 1'échantille		illon re ation te 2)			
		Jeu longitudinal de l'axe de commande (voir note 3)				
		Direction A				Ecart total lu:
		Direction B				Ecart total lu:
		Poussée et traction sur l'axe (voir note 5)				<u>-`</u>
	:	- Trois spécimens Selon 4.22.2 Continuité				Selon 4.22.2
		- Deux spécimens Selon 4.22.3 Rapport de sortie				Δ <mark>Uab</mark> < %
		Tension de tenue (potentiomètres isolés seulement) (pour la méthode de montage voir note 13)				Selon 4.40.6 8)
		Bruit en rotation				
		Méthode B (potentio- mètres bobinés seule- ment), Δθ <sub>O</sub>				<u> </u>
		Régularité de la tension de sortie (potentio- mètres non bobinés seulement)				<u> </u>
GROUPE 2	D		5	1		
(1) 2 spécimens			2			
4.30 Robustesse des sorties		L'essai approprié au type de sortie				
		Examen visuel				Selon 4.30.8
		Résistance de l'élément				$\Delta R \leq \pm (\dots \%R + \dots \Omega)$

Sub-clause number and Test (see Note 1)		or (see Note 1) & of bi		le siter: ccept ty (:	ion a-	Performance requirements (see Note 1)
			n	С	t	
		Spindle end play (see Note 3)				·
		Direction A				Total indicator reading:
		Direction B				Total indicator reading:
		Thrust and pull on spindle (see Note 5)				
		- Three specimens As specified in 4.22.2 Continuity				As in 4.22.2
		- Two specimens As specified in 4.22.3 Output ratio				$\Delta \frac{U_{ab}}{U_{ac}} \leq \dots \%$
·		Voltage proof (Insulated potentio- meters only) (For mounting method see Note 13)				As in 4.22.2  Au Uab Uac As in 4.40.6 8)
		Rotational noise				
		Method B (wirewound potentiometers only), Δθ <sub>O</sub> :				<u>&lt;</u> %R
		Output smoothness (non-wirewound poten- tiometers only)				<u> </u>
GROUP 2	D		5	1		
(1) 2 specimens	-		2			
4.30 Robustness of terminations		The tests appropriate to the type of termination				
		Visual examination				As in 4.30.8
		Element resistance				ΔR ≤ ±(%R + Ω)

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)		ou (voir note 1) 1 et d'	et ci d'acc	nant: ritè: cepta r not	illon re ation te 2)	Exigences (voir note 1)	
4.33	Résistance à la		Essai Tb, Méthode 1B	n	С	t	
	<pre>chaleur de soudage (si applicable)</pre>						
			Température: 350 ± 10 °C Durée: 3,5 ± 0,5 s				
			ou				
			Méthode 2				
			Fer à souder: dimen- sion B Température: 350 ± 10 °C Durée: 10 ± 1 s				
			Résistance de l'élément				$\Delta R \leq \pm (\dots \% R + \dots \Omega)$
			Résistance entre sorties:				
			Résistance entre <u>a</u> et <u>b</u>	:			< Ω
			Résistance entre <u>b</u> et <u>c</u> , et si applicable, entre sortie <u>b</u> et chaque prise de sortie				<u>&lt;</u> Ω <u>&lt;</u> Ω
4.44	Résistance du composant aux solvants (si applicable)		Solvant: Température du solvant: Méthode 2				Voir la spécification particulière
			Reprise:				
(2)	3 spécimens restants			3			
4.34	Variations de		Voir note 6				
	température		θ <sub>A</sub> = Température mini- male de catégorie				
			θ <sub>B</sub> = Température maxi- male de catégorie				
			Durée t <sub>1</sub> = 30 min				
			Examen visuel				Selon 4.34.5
			Rapport de sortie (po- tentiomètres d'ajuste- ment seulement)				$\Delta_{\mathbf{U_{ac}}}^{\mathbf{U_{ab}}} \leq \dots \ \%$
			Résistance de l'élément				ΔR <u>&lt;</u> ±(%R + Ω)

Sub-clause number and Test (see Note 1)		or (see Note 1) & of bi		le si iteri ccept ty (s	ion :a-	Performance requirements (see Note 1)	
·			n	С	t		
4.33 Resistance to soldering heat (if applicable)		Test Tb, Method 1B					
(II applicable)		Temperature: 350 ± 10 °C Duration: 3,5 ± 0,5 s					
		or					
		Method 2					
		Soldering iron: Size B Temperature: 350 ± 10 °C Duration: 10 ± 1 s					
		Element resistance				ΔR ≤ ±(%R + Ω)	
		Terminal resistance:					
		Resistance <u>a</u> to <u>b</u>				< Ω	
		Resistance $\underline{b}$ to $\underline{c}$ , and				<u>&lt;</u> Ω	
		when applicable, between b and each tap termination				≤ Ω	
4.44 Component solvent resistance (if applicable)		Solvent: Solvent temperature: Method 2				See detail specification	
(II applicable)		Recovery:					
(2) Remaining 3 specimens			3				
4.34 Change of temperature		See Note 6					
comperature		θ <sub>A</sub> = Lower category temperature					
		θ <sub>B</sub> = Upper category temperature					
		Duration t <sub>1</sub> = 30 min					
		Visual examination				As in 4.34.5	
		Output ratio (preset potentiometers only)				Δ <sup>U</sup> ab < %	
		Element resistance				$\Delta R \leq \pm (\dots \% R + \dots \Omega)$	

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)		ou (voir note 1)  ND  1 ed d(		et c	hant: ritè: cepta	illon	Exigences (voir note 1)	
4.36	Secousses (ou chocs) (voir note 7)		Pour la méthode de montage voir la specification particulière Accélération: 390 m/s <sup>2</sup> Nombre de secousses: 4 000 Examen visuel				Selon 4.36.3	
4.37	Chocs (ou secousses) (voir note 7)		Résistance de l'élément  Pour la méthode de montage voir la spécifi- cation particulière  Forme de l'impulsion: demi-sinusoïde  Accélération: m/s <sup>2</sup>				ΔR <u>&lt;</u> ±(%R + Ω)	
4.35	Vibrations		Durée de l'impulsion: 11 ms  Examen visuel Résistance de l'élément Pour la méthode de				Selon 4.37.3 ΔR <u>&lt;</u> ±(%R + Ω)	
	(voir note 8)		montage voir la spécification particulière  Méthode B4  Gamme de fréquence: Hz à Hz  Amplitude: 0,75 mm ou 98 m/s² (la moins sévère des deux valeurs)					
			Durée totale: 6 h Voir note 6  Mesures pendant l'essai Continuité électrique (Selon 4.35.4)  Mesures finales	oden indire eksperioren erken in den eksperioren erken erken erken der eksperioren erken erken erken erken erk			Il ne doit pas y avoir de discontinui- té de durée > 100 µs	
			Examen visuel  Rapport de sortie (potentiomètres d'ajus- tement seulement)  Résistance de l'élément				Selon 4.35.5 $\Delta \frac{U_{ab}}{U_{ac}} \leq \dots \%$ $\Delta R \leq \pm (\dots \% R + \dots \Omega)$	

Sub-clause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	Sample size & criterion of accepta-bility (see Note 2)		ion ta-	Performance requirements (see Note 1)	
			n	С	t		
4.36 Bump (or shock) (see Note 7)		For mounting method see detail specification					
		Acceleration: 390 m/s <sup>2</sup> Number of bumps: 4 000					
		Visual examination				As in 4.36.3	
		Element resistance				$\Delta R \leq \pm (\dots \%R + \dots \Omega)$	
4.37 Shock (or bump) (see Note 7)		For mounting method see detail specification					
		Pulse shape: half-sine					
		Acceleration: m/s <sup>2</sup>					
,		Pulse duration: 11 ms		İ			
		Visual examination				As in 4.37.3	
		Element resistance				$\Delta R \leq \pm (\dots \% R + \dots \Omega)$	
4.35 Vibration (see Note 8)		For mounting method see detail specification					
		Procedure B4					
		Frequency range: Hz to Hz					
		Amplitude: 0,75 mm or 98 m/s <sup>2</sup> (whichever is the less severe)					
:		Total duration: 6 h					
		See Note 6					
		Measurements during test					
·		Electrical continuity (as specified in 4.35.4)				There shall be no discontinuity > 100 µs	
		Final measurements					
		Visual examination				As in 4.35.5	
		Output ratio (preset potentiometers only)				$\Delta \frac{\mathbf{U_{ab}}}{\mathbf{U_{ac}}} \leq \dots \ \mathbf{X}$	
		Element resistance				$\Delta R \leq \pm (\dots \%R + \dots \Omega)$	

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)		ou (voir note 1)  l e d		et c	hant ritè cept	illon	
(3)	Tous les spécimens			5			
4.38	Séquence climatique						·
	-Chaleur sèche		Examen visuel				Selon 4.38.2.2
	-Essai cyclique de chaleur humi- de, essai Db, premier cycle						
	-Froid		Couple de démarrage				mN.m à mN.m
	-Basse pres- sion atmos- phérique (voir note 9)		8,5 kPa (85 mbar)				
			Tension de tenue (potentiomètres isolés seulement) (pour la méthode de montage voir note 13)				Selon 4.38.5.3
	-Essai cyclique de chaleur humi- de, essai Db, cycles restants						
	-Charge en courant continu		Voir note 10				
	-Tension d'isolement		Voir note 10				Selon 4.38.8
	Mesures	:	Examen visuel				Selon 4.38.10.1
	finales		Résistance de l'élément				ΔR ≤ ±(%R + Ω)
			Résistance d'isolement (potentiomètres isolés seulement) (pour la méthode de montage voir note 13)				<u>&gt;</u> 100 MΩ
			Continuité				Selon 4.5.1
			Couple de démarrage				mN.m à mN.m

Sub-clause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)			requirements	
			n	С	t	
(3) All specimens			5			
4.38 Climatic sequence						
- Dry heat		Visual examination				As in 4.38.2.2
<ul> <li>Damp heat, cyclic, Test Db,first cycle</li> </ul>						
- Cold		Starting torque				mN.m to mN.m
- Low air pres- sure (see Note 9)		8,5 kPa (85 mbar)				
		Voltage proof (Insulated potentio- meters only) (For mounting method see Note 13)				As in 4.38.5.3
<ul> <li>Damp heat,</li> <li>cyclic, Test</li> <li>Db, remaining</li> <li>cycles</li> </ul>						
- D.C. load		See Note 10		:		
- Isolation voltage		See Note 10				As in 4.38.8
Final measurements		Visual examination				As in 4.38.10.1
		Element resistance				$\Delta R \leq \pm (\dots \%R + \dots \Omega)$
		Insulation resistance (Insulated potentio- meters only) (For mounting method see Note 13)				<u>&gt;</u> 100 MΩ
		Continuity				As in 4.5.1
		Starting torque				mN.m to mN.m

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	l'échantillon ( et critère d'acceptation (voir note 2)		illon re ation	
			n	С	t	
		Tension de tenue (potentiomètres isolés seulement) (pour la méthode de montage voir note 13)				Selon 4.38.10.7
GROUPE 3	D		5	1	1	
4.43.2 Endurance électrique à 70°C		Durée: 1 000 h  - 3 spécimens Chargés entre <u>a</u> et <u>c</u> :  Examens à 48 h, 500 h et 1 000 h:  Examen visuel  Résistance de l'élément  - 2 spécimens Chargés entre <u>a</u> et <u>b</u> :  Examens à 48 h, 500 h et 1 000 h:				Selon 4.43.2.6 1)  ΔR ≤ ±(%R + Ω)  Selon 4.43.1.6 1)
		Examen visuel				Selon 4.43.1.6 1)
		Résistance entre <u>a</u> et <u>b</u>				·
		Résistance de l'élément				$\Delta R \leq \pm (\dots \%R + \dots \Omega)$ $\Delta R \leq \pm (\dots \%R + \dots \Omega)$
		- Tous les spécimens Examens à 1 000 h:  Résistance d'isolement (potentiomètres isolés seulement) (pour la méthode de montage voir note 13)				<u>&gt;</u> 1 GΩ
		Bruit en rotation  Méthode B (potentiomètres bobinés seulement), Δθ <sub>O</sub> :				<u> </u>

Sub-clause number and Test (see Note 1)	D or ND	r (see Note 1)		le s iter ccep ty (:	ion ta-	Performance requirements (see Note 1)
			n	С	t	
		Voltage proof (Insulated potentio- meters only) (For mounting method see Note 13)				As in 4.38.10.7
GROUP 3	D		5	1	]	
4.43.2 Electrical endurance at 70 °C		Duration: 1 000 h				
,, с		- <u>3 specimens</u> Loaded between <u>a</u> and <u>c</u> :				
		Examination at 48 h, 500 h and 1 000 h:				
		Visual examination				As in 4.43.2.6 1)
		Element resistance				ΔR ≤ ±(%R + Ω)
		- <u>2 specimens</u> Loaded between <u>a</u> and <u>b</u> :			-	
		Examination at 48 h, 500 h and 1 000 h:				
		Visual examination				As in 4.43.1.6 1)
		Resistance <u>a</u> to <u>b</u>				$\Delta R \leq \pm (\dots \% R + \dots \Omega)$
		Element resistance				$\Delta R \leq \pm (\dots \%R + \dots \Omega)$
		- All specimens Examination at 1 000 h:			,	
		Insulation resistance (Insulated potentio- meters only) (For mounting method see Note 13)				<u>&gt;</u> 1 GΩ
		Rotational noise				
		Method B (wirewound potentiometers only), $\Delta\theta_0$ :				<u>≤</u> %R

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	(voir note 1)		citè: cepta	illon	Exigences (voir note 1)
		Régularité de la tension de sortie (potentiomètres non bobinés seulement)  Si prescrit dans la spécification particulière, l'essai doit être prolongé à 8 000 h  Examens à 2 000 h, 4 000 h et 8 000 h  Résistance de l'élément				$\triangle$ R $\leq$ $\pm$ (%R + $\Omega$ ) Les résultats obtenus sont seulement pour information
GROUPE 4  4.4.3 Dimensions (par mesure)  4.4.4 Course mécaninique totale  4.4.6 Course électrique utile  4.9 Loi de variation	ND	L'angle de course électrique utile L'angle mort (sens antihoraire) L'angle mort (sens horaire) (La spécification particulière doit prescrire les conditions d'essai appropriées et les exigences qui doivent être	5	1		Selon spécification particulière  Comme spécifié dans la spécification particulière  > •  < •
GROUPE 5  4.39 Essai continu de chaleur humide	D	choisis dans le para- graphe 2.1.5 de cette spécification)  1) Paragraphe 4.39.2.1 ler groupe: 2 spécimens	5	1		

Sub-cl and Te (see N		D or ND	Conditions of test (see Note 1)	Samp & cr of ac bilit	iteri ccept ty (s	ion :a-	Performance requirements (see Note 1)
			Output smoothness (non-wirewound potentiometers only)  If prescribed by the detail specification the test shall be extended to 8 000 h duration  Examination at 2 000 h, 4 000 h and 8 000 h  Element resistance	n	С	t	$\Delta R \leq \pm (\%R +\Omega)$ The results obtained are for information only
GROUP	4	ND		5	1		
4.4.3	Dimensions (detail)						As specified in the detail specification
4.4.4	Total mecha- nical travel						As specified in the detail specification
4.4.6	Effective electrical travel		Angle of effective electrical travel				<u>&gt;</u> •
			Angle of ineffective mechanical travel (Anti-clockwise)				≤ •
			Angle of ineffective mechanical travel (Clockwise)				≤ •
4.9	Resistance law		(The detail specification shall prescribe the appropriate test conditions and performance requirements to be selected from Subclause 2.1.5 of this specification)				
GROUP	5	D		5	1		
4.39	Damp heat, steady state		1) Sub-clause 4.39.2.1 1st group: 2 specimens 2nd group: 2 specimens 3rd group: 1 specimen				

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	et c	hant: ritè: cept:	illon	
			n	С	t	
		2) Paragraphe 4.39.2.2 ler groupe: 3 spécimens 2ème groupe: 2 spécimens Charge en courant				
		Tension d'isolement (voir note 10 et pour la méthode de montage voir note 13)				Selon 4.39.4
		Mesures finales				
		Examen visuel				Selon 4.39.6.1
		Résistance de l'élément				$\Delta R \leq \pm (\dots \%R + \dots \Omega)$
		Résistance d'isolement (potentiomètres isolés seulement) (pour la méthode de montage voir note 13)				<u>&gt;</u> 100 MΩ
		Couple de démarrage				mN.m à mN.m
		Bruit en rotation:  Méthode B (potentiomè- tres bobinés seulement),				<u> </u>
·		Aθ <sub>O</sub> :  Régularité de la tension de sortie (potentiomètres non bobinés seulement)				<u> </u>
GROUPE 6	D		5	1		
4.43.3 Endurance électrique à la température maximale de catégorie		Durée: 1 000 h  - 3 spécimens Chargés entre <u>a</u> et <u>c</u> :  Examens à 48 h, 500 h et 1 000 h:				
		Examen visuel				Selon 4.43.3.7 1)
		Résistance de l'élé- ment				$\Delta R \leq \pm (\dots \%R + \dots \Omega)$

Sub-clause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	Samp: & cr: of ac bilit Note n	iter: ccept ty (	ion :a- see	Performance requirements (see Note 1)
		2) Sub-clause 4.39.2.2 1st group: 3 specimens 2nd group: 2 specimens D.C. load (see Note 10)				
		Isolation voltage (see Note 10 and for mounting method see Note 13)				As in 4.39.4
		Final measurements				
		Visual examination				As in 4.39.6.1
		Element resistance				$\Delta R \leq \pm (\dots \% R + \dots \Omega)$
		Insulation resistance (Insulated potentio- meters only)(For mounting method see Note 13)				<u>&gt;</u> 100 MΩ
		Starting torque				mN.m to mN.m
		Rotational noise:				
		Method B (wirewound potentiometers only), Δθ <sub>O</sub> :				<u>≺</u> %R
		Output smoothness (Non-wirewound poten- tiometers only)				<u> </u>
GROUP 6	D		5	1		
4.43.3 Electrical		Duration: 1 000 h				
endurance at upper category temperature		- 3 specimens Loaded between <u>a</u> and <u>c</u> :				
		Examination at 48 h, 500 h and 1 000 h:				
		Visual examination				As in 4.43.3.7 1)
		Element resistance				$\Delta R \leq \pm (\dots \%R + \dots \Omega)$

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	et c	hant: ritè: cept:	illon	Exigences (voir note 1)
			n	С	t	
		- <u>2 spécimens</u> Chargés entre <u>a</u> et <u>b</u> :				
		Examens à 48 h, 500 h et 1 000 h:				
		Examen visuel				Selon 4.43.3.7 1)
		Résistance entre <u>a</u> et <u>b</u>				$\Delta R \leq \pm (\dots \%R + \dots \Omega)$
		Résistance de l'élé- ment				ΔR <u>&lt;</u> ±(%R + Ω)
		- Tous les spécimens				
		Examen à 1 000 h:				
		Résistance d'isolement (potentiomètres isolés seulement) (pour la méthode de montage voir note 13)				<u>&gt;</u> 1 GΩ
GROUPE 7	ND		5	0		
4.14 Caractéristique résistance/ température		Température minimale de catégorie/20 °C				$\frac{\Delta R}{R} \leq \cdots $ %
(voir note 12)		20 °C/70 °C	ŀ			$\frac{\Delta R}{R} \leq \dots \%$
		20 °C/température maximale de catégorie				<u>∆R</u> < % R
GROUPE 8	D		5	1		
4.43 Endurance électrique à des températures autres que 70 °C (si applicable, voir note 11)	l	(Ce sous-groupe n'est applicable que si la spécification particulière revendique une courbe de réduction de la dissipation différente de celles du paragraphe 2.2.3 de cette spécification)  Durée: 1 000 h				
		- <u>3 spécimens</u> Chargés entre <u>a</u> et <u>c</u> :				
		Examens à 48 h, 500 h et 1 000 h:				
		Examen visuel				Selon 4.43.1.6 1)

Sub-cla and Tes (see No		D or ND	Conditions of test (see Note 1)	Sample size & criterion of accepta- bility (see Note 2)			Performance requirements (see Note 1)
				n	С	t	
			- <u>2 specimens</u> Loaded between <u>a</u> and <u>b</u> :				
			Examination at 48 h, 500 h and 1 000 h:				·
			Visual examination				As in 4.43.3.7 1)
			Resistance <u>a</u> to <u>b</u>				$\Delta R \leq \pm (\dots \% R + \dots \Omega)$
			Element resistance				$\Delta R \leq \pm (\dots \% R + \dots \Omega)$
			- All specimens				
			Examination at 1 000 h:				
			Insulation resistance (Insulated potentio- meters only) (For mounting method see Note 13)				$\Delta R \leq \pm (\dots \% R + \dots \Omega)$ $ \geq 1 G\Omega $ $ \frac{\Delta R}{R} \leq \dots \% $ $ \frac{\Delta R}{R} \leq \dots \% $
GROUP 7	<u>'</u>	ND		5	0		
ch	emperature naracteristic resistance		Lower category temperature/20 °C				$\frac{\Delta R}{R} \leq \cdots %$
	see Note 12)		20 °C/70 °C				$\frac{\Delta R}{R} \leq \dots \%$
			20 °C/Upper category temperature				$\frac{\frac{AR}{\Delta R} < \dots \%}{R}$
GROUP 8	<u> </u>	D		5	1		
en te ot 70 ap	ectrical adurance at emperatures then than o °C (if eplicable, se Note 11)		(This sub-group is only applicable if a derating curve other than those shown in 2.2.3 of this specification is claimed in the detail specifition)				
			Duration: 1 000 h				
			- <u>3 specimens</u> Loaded between <u>a</u> and <u>c</u> :				
			Examination at 48 h, 500 h and 1 000 h:				
			Visual examination				As in 4.43.1.6 1)

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	et co d'acc (voi:	hant: ritè: cepta r not	illon re ation te 2)			
		Résistance de 1'élément  - 2 spécimens Chargés entre a et b:  Examens à 48 h, 500 h et 1 000 h:  Examen visuel  Résistance entre a et b  Résistance de 1'élément  - Tous les spécimens  Examen à 1 000 h:  Résistance d'isolement	n	С	t	$\Delta R \leq \pm (\%R +\Omega)$ (comme en groupe 3)  Selon 4.43.1.6 1) $\Delta R \leq \pm (\%R +\Omega)$ (comme en groupe 3) $\Delta R \leq \pm (\%R +\Omega)$		
GROUPE 9	D	(potentiomètres isolés seulement) (pour la méthode de montage voir note 13)	5	1		_ 1		
4.28 Oscillations (applicable aux potentiomètres non bobinés		Nombre de cycles: Durée: h		<b>±</b>				
seulement, voir note 11)		Examen visuel  Résistance de l'élément  Régularité de la				Selon 4.28.3  ΔR ≤ ±(%R + Ω)  ≤ %U <sub>ac</sub>		
		tension de sortie				_ ac		

Sub-clause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	& criterion of accepta- bility (see Note 2)			Performance requirements (see Note 1)
			n	С	t	
		Element resistance  - 2 specimens Loaded between a and b:  Examination at 48 h,				$\Delta R \leq \pm (\%R + \Omega)$ (As for Group 3)
		500 h and 1 000 h:				
		Visual examination				As in 4.43.1.6 1)
		Resistance <u>a</u> to <u>b</u>				$\Delta R \leq \pm (\%R + \Omega)$ (As for Group 3)
		Element resistance				$\Delta R \leq \pm (\dots \%R + \dots \Omega)$
		- All specimens  Examination at 1 000 h:  Insulation resistance (Insulated potentiometers only) (For mounting method see Note 13)				As in 4.43.1.6 1)  ΔR ≤ ±(%R + Ω)  (As for Group 3)  ΔR ≤ ±(%R + Ω)  ≥ 1 GΩ
GROUP 9	D		5	1		
4.28 Dither (Applicable to non-wirewound potentiometers only, see		Number of cycles: Duration: h  Visual examination			W. and a second	As in 4.28.3 ΔR ≤ ±(%R + Ω)
Note 11)		Element resistance		1		$\Delta R \leq \pm (\dots \% R + \dots \Omega)$
		Output smoothness			<u> </u>	

Notes 3 to 13 on page 57

- Notes 3. -Lorsque la conception du potentiomètre est telle que l'essai n'est pas applicable, l'essai doit être omis dans la spécification particulière.
  - 4. -Les essais d'étanchéité applicable à la construction des potentiomètres doivent être appliqués.
    - Les essais pour l'étanchéité du type A (paragraphe 4.31.1) et l'étanchéité de type B (paragraphe 4.32.2.1) peuvent être réalisés en un seul essai dans le cas de potentiomètres étanches à l'axe et au panneau.
  - 5. -Non applicable, si l'essai de jeu longitudinal de l'axe de commande (paragraphe 4.26) a été réalisé.
  - 6. -Si applicable, les exigences pour les potentiomètres d'ajustement doivent être appliquées également.
  - 7. -Les essais de secousses et de chocs sont considerés comme des alternatives. La spécification particulière doit indiquer lequel des deux essais doit être appliqué.
  - Cet essai est applicable seulement aux potentiomètres de catégorie climatique 25/-/-, 40/-/-, 55/-/- et 65/-/-.
  - 9. -Cet essai est applicable aux potentiomètres de catégorie climatique 65/-/en plus de ceux spécifiés au paragraphe 4.38.5.1.
  - 10. -Les essais de charge en courant continu et de tension d'isolement sont considérés comme des alternatives. La spécification particulière doit indiquer lequel des deux essais doit être appliqué.
  - 11. -L'effectif de l'échantillon du Groupe "O" doit être augmenté de 5 spécimens lorsque le Groupe 8 ou le Groupe 9 est applicable.
    - Il doit être augmenté de 10 spécimens lorsque le Groupe 8 ainsi que le Groupe 9 est applicable.
  - 12. -Les températures désignées en d) et f) de 4.14.2 doivent être aussi appliquées aux potentiomètres ayant une température maximale de catégorie de 100 °C.
  - 13. -Pour la méthode de montage voir le paragraphe approprié, 4.12 ou 4.13 de la Publication 393-1 de la CEI, avec les modalités suivantes:
    - 1) Les composants conçus pour être "montés par le corps" doivent être montés selon le paragraphe 4.12.1.
    - 2) Les composants conçus pour être "montés par les sorties" doivent être essayés tout en étant montés par leurs sorties sur une carte imprimée, même s'il existe des trous qui permettraient de les monter par le corps.

- Notes 3. -If the design of the potentiometer is such, that the test is not applicable, then the test shall be omitted in the detail specification.
  - 4. -The sealing tests applicable to the construction of the potentiometers shall be applied.
    - The tests for Type A seals (Sub-clause 4.31.1) and Type B seals (Sub-clause 4.31.2.1) may be performed as a single test in the case of spindle and panel sealed potentiometers.
  - 5. -Not applicable, if the test for spindle end play (Sub-clause 4.26) has been performed.
  - 6. -If applicable, the requirements for preset potentiometers shall also apply.
  - The bump and shock tests are considered to be alternatives. The detail specification shall indicate which test applies.
  - 8. -This test is applicable only to potentiometers with climatic category 25/-/-, 40/-/-, 55/-/- and 65/-/-.
  - This test is applicable to potentiometers with climatic category 65/-/in addition to those specified in Sub-clause 4.38.5.1.
  - 10. -The d.c.load test and the isolation voltage test are considered as alternatives. The detail specification shall indicate which test applies.
  - 11. -The sample size in Group "O" shall be increased by 5 specimens when either Group 8 or Group 9 is applicable.
    - It shall be increased by 10 specimens if both Group 8 and Group 9 are applicable.
  - 12. -The temperatures listed in d) and f) of 4.14.2 shall also apply to potentiometers having an upper category temperature of 100 °C.
  - 13. -For method of mounting see Sub-clause 4.12 or 4.13, as appropriate, of IEC Publication 393-1, with the following details:
    - 1) Components designed as "mounted by body" shall be mounted as in Sub-clause 4.12.1.
    - 2) Components designed as "mounted by terminations" shall be tested whilst mounted by their terminations on a printed board, irrespective of whether any holes exist which could permit mounting by the body.

## 3.3 <u>Contrôle de la conformité de la qualité</u>

#### 3.3.1 Formation des lots de contrôle

Un lot de contrôle doit être composé de potentiomètres de structure semblable (voir paragraphe 3.1). En outre les modalités suivantes sont applicables:

- 1) Groupes A et B: Les valeurs de résistance doivent être représentatives de la production.
- 2) Groupe C: a) L'échantillon doit être prélevé sur une période de 13 semaines.
  - b) L'échantillon doit être représentatif de la gamme des valeurs de résistance produites durant cette période.
- 3) Groupe D: Comme pour le groupe C, excepté que l'échantillon doit être prélevé sur les 13 dernières semaines de la période soumise au contrôle.

Il doit y avoir un équilibre satisfaisant entre les valeurs de résistance, hautes, basses et critiques dans les échantillons prélevés.

Note. -Les valeurs "basses" doivent être comprises entre  $\begin{pmatrix} +200 \\ 0 \end{pmatrix}$ % de la plus faible valeur de résistance homologuée

Les valeurs "hautes" doivent être comprises entre  $\frac{0}{-30}$  % de la plus forte valeur de résistance homologuée.

Les valeurs "critiques" doivent être comprises entre  $\begin{bmatrix} 0 \\ -20 \end{bmatrix}$ % de la valeur calculée.

#### 3.3.2 Programme d'essai

Le programme des essais lot par lot et des essais périodiques pour le contrôle de la conformité de la qualité est donné dans la deuxième section, tableau II de la spécification particulière-cadre, Publication 393-3-1 de la CEI.

#### 3.3.3 Niveaux d'assurance

Le(s) niveau(x) d'assurance donné(s) dans la spécification particulièrecadre doit (doivent) de préférence être choisi(s) dans les tableaux IVA et IVB ci-après:

#### 3.3 Quality Conformance Inspection

### 3.3.1 Formation of inspection lots

An inspection lot shall consist of structurally similar potentiometers. (See Sub-clause 3.1). In addition, the following details are applicable:

- 1) Groups A and B: Resistance values shall be representative of production.
- 2) Group C: a) The sample shall be collected over 13 weeks.
  - b) The sample shall be representative of the range of resistance values produced during this period.
- 3) Group D: As Group C, except that the sample shall be collected over the last 13 weeks of the inspection period.

There shall be satisfactory balance between high, low and critical resistance values in the samples taken.

Note. -"Low" values shall be within  $\frac{+200}{0}$  % of the current lowest approved resistance value.

"High" values shall be within  $\begin{array}{c} 0 \\ -30 \end{array}$ % of the current highest approved resistance value.

"Critical" values shall be within  $\begin{array}{c} 0 \\ -20 \end{array}$  % of the calculated value.

#### 3.3.2 Test schedule

The schedule for the lot-by-lot and periodic tests for Quality Conformance Inspection is given in Section Two, Table II of the blank detail specification, IEC Publication 393-3-1.

#### 3.3.3 Assessment levels

The assessment level(s) given in the blank detail specification shall preferably be selected from the following Tables IVA and IVB:

#### TABLEAU IVA

Sous-groupe de contrôle**	D*		1	Е		F*	G*		
	NC	NQA %	NC	NQA %	NC	NQA %	NC	NQA %	
A1 A2 A3 A4 A5 B1			I I S-2 S-2 S-2	1,5 1,5 4,0 1,5 2,5					

NC = niveau de contrôle

NQA = niveau de qualité acceptable

#### TABLEAU IVB

Sous-groupe de contrôle**	de			E				F*		G*		
Controlexx	p	n	С	p	n	С	p	n	U	p	n	С
C1				3	5	0						
C2		1		3	5	1						1
C3				3	5	1	•					l
C4				6	5	1						
D1	ļ			12	5	1				1		
D2	]			12	5	0						ł
D3				12	5	1	İ					
D4				36	5	1						ł
D5				36	5	1						

p = périodicité en mois

n = effectif de l'échantillon

c = nombre admissible de défectueux

Notes relatives aux tableaux IVA et IVB:

\* Les niveaux d'assurance D, F et G sont à l'étude.

\*\* Le contenu des sous-groupes de contrôle est décrit dans la deuxième section de la spécification particulière-cadre applicable.

TABLE IVA

Inspection Sub-group**	D*		)	E	]	<b>ŗ</b> ★	G*		
	IL	AQL %	IL	AQL	IL	AQL %	IL	AQL %	
A1 A2 A3 A4 A5 B1			I I S-2 S-2 S-2	1,5 1,5 4,0 1,5 2,5					

IL = inspection level

AQL = acceptable quality level

TABLE IVB

Inspection D* Sub-group**		E			F*			G*				
	p	n	С	p	n	С	р	n	С	p	n	С
C1				3	5	0						
C2				3	5	1						
C3				3	5	1						
C4			İ	6	5	1						
D1				12	5	1						
D2				12	5	0			l			
D3				12	5	1						
D4	İ			36	5	1						
D5				36	5	1						

p = periodicity in months

n = sample size

c = permitted number of defectives

Notes concerning Tables IVA and IVB:

- \* The assessment levels D, F and G are under consideration.
- \*\* The content of the Inspection sub-groups is described in Section Two of the relevant blank detail specification.

#### 3.4. <u>Livraisons différées</u>

Les dispositions du paragraphe 3.5.2 de la Publication 393-1 de la CEI doivent être appliquées sauf en ce qui concerne le niveau de contrôle qui doit être réduit à S-2.

## 3.5 Appareillage pour les mesures de précision mécanique

## 3.5.1 <u>Capteur de déplacement</u>

La plus petite division du cadran doit être égale ou inférieure à 10 % de la tolérance spécifiée et doit permettre d'apprécier l µm pour les mesures inférieures à 25 µm. Le capteur de déplacement ne devrait pas être utilisé sur une course supérieure à un tiers de la course totale du palpeur sans correction d'erreur. Lorsqu'on utilise un capteur de déplacement du type à palpeur monté sur pivot, l'axe du palpeur doit rester perpendiculaire à la partie concernée du potentiomètre pendant la mesure ou le facteur de correction approprié doit être utilisé.

Le dispositif de fixation du capteur de déplacement doit le tenir de manière rigide et, pendant la mesure, doit être maintenu en position correcte par rapport à la pièce en essai. On prendra soin de déplacer progressivement le comparateur afin qu'il ne soit pas endommagé lorsque le palpeur entre en contact avec le potentiomètre.

#### 3.5.2 Adaptateur d'axe cylindrique

Adaptateur ayant une surface cylindrique polie et qui, lorsqu'il est monté sur l'axe du potentiomètre, n'ajoute pas une excentricité supérieure à 10 % de la tolérance d'excentricité spécifiée.

#### 3.5.3 <u>Dispositif de montage du potentiomètre</u>

Dispositif de fixation maintenant de façon rigide la pièce en essai par ses moyens normaux de fixation en laissant l'axe de commande libre de tourner.

## 3.5.4 <u>Dispositif de maintien de l'axe de commande d'un potentiomètre</u>

Dispositif de fixation maintenant la pièce en essai par l'axe de commande en position horizontale ou verticale en laissant le corps du potentiomètre libre de tourner.

## 3.4. <u>Delayed delivery</u>

The provisions of Sub-clause 3.5.2 of IEC Publication 393-1 shall apply, except that the Inspection Level shall be reduced to S-2.

## 3.5 Apparatus for measuring mechanical accuracy

### 3.5.1 <u>Dial indicator</u>

The minimum dial division must be equal to or less than 10 % of the specified tolerance and must have a readability to 1  $\mu m$  for measurements of less than 25  $\mu m$ . The indicator should not be used over a range of more than a third of the total travel of the probe without error correction. If a dial indicator is used with a pivot type pointer, the longitudinal centre line of the stylus must remain normal to the workpiece during measurement or the applicable correction factor must be used.

The dial indicator holding fixture must hold the dial indicator rigidly, maintaining its proper attitude to the workpiece during measurement. It should provide for fine adjustment of the indicator position such that the dial indicator is not damaged as the probe approaches the workpiece.

#### 3.5.2 Cylindrical spindle adaptor

An adaptor with a smooth cylindrical surface and which, when mounted on the potentiometer spindle, adds eccentricity no greater than 10 % of the specified runout tolerance.

#### 3.5.3 Potentiometer mounting fixture

A fixture to hold the test specimen rigidly by the normal mounting means leaving the spindle free to move.

## 3.5.4 Potentiometer spindle holding fixture

A fixture to hold the test specimen by the spindle in either a horizontal or vertical position leaving the potentiometer body free to move.

The IEC would like to offer you the best quality standards possible. To make sure that we continue to meet your needs, your feedback is essential. Would you please take a minute to answer the questions overleaf and fax them to us at +41 22 919 03 00 or mail them to the address below. Thank you!

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé

1211 Genève 20

Switzerland

or

Fax to: IEC/CSC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards-making process.

**A** Prioritaire

Nicht frankieren Ne pas affranchir



Non affrancare No stamp required

# RÉPONSE PAYÉE SUISSE

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
1211 GENEVA 20
Switzerland



Q1	Please report on <b>ONE STANDARD ONE STANDARD ONLY</b> . Enter the number of the standard: (e.g. 6060)	exact	Q6	If you ticked NOT AT ALL in Question 5 the reason is: (tick all that apply)			
		,		standard is out of date			
				standard is incomplete			
				standard is too academic			
Q2	Please tell us in what capacity(ies) you bought the standard (tick all that apply).			standard is too superficial			
				title is misleading			
	I am the/a:			I made the wrong choice			
	purchasing agent	<u> </u>		other	·		
	librarian	_					
	researcher						
	design engineer	_	Q7	Please assess the standard in the			
	safety engineer			following categories, using			
	testing engineer			the numbers:			
	marketing specialist			<ul><li>(1) unacceptable,</li><li>(2) below average,</li></ul>			
				(3) average,			
				(4) above average,			
Q3	I work for/in/as a:			(5) exceptional,			
40	(tick all that apply)			(6) not applicable			
	• • • •			timeliness			
	manufacturing $\Box$			quality of writing			
	consultant			technical contents			
	government	_		logic of arrangement of contents tables, charts, graphs, figures other			
	test/certification facility						
	public utility 📮						
	education $\Box$						
	military 🗀						
	other						
			Q8	I read/use the: (tick one)			
Q4	This standard will be used for:						
	(tick all that apply)	(tick all that apply)					
	general reference			both English and French texts			
	product research						
	product design/development						
	specifications tenders quality assessment		Q9	Please share any comment on any aspect of the IEC that you would like us to know:			
				us to know.			
	certification			***************************************			
	technical documentation						
	thesis						
	manufacturing 🗓						
	other						
Q5	This standard meets my needs:						
чэ	(tick one)						
	not at all						
	nearly						
		_					
	fairly well						
	exactly						





## Enquête sur les normes

La CEI ambitionne de vous offrir les meilleures normes possibles. Pour nous assurer que nous continuons à répondre à votre attente, nous avons besoin de quelques renseignements de votre part. Nous vous demandons simplement de consacrer un instant pour répondre au questionnaire ci-après et de nous le retourner par fax au +41 22 919 03 00 ou par courrier à l'adresse ci-dessous. Merci !

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé 1211 Genève 20 Suisse

ou

Télécopie: CEI/CSC +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale.

**A** Prioritaire

Nicht frankieren Ne pas affranchir



Non affrancare No stamp required

# RÉPONSE PAYÉE SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembé
1211 GENÈVE 20
Suisse



Q1	Veuillez ne mentionner qu'UNE SEULE NORME et indiquer son numéro exact: (ex. 60601-1-1)			Cette norme répond-elle à vos besoins: (une seule réponse)			
				pas du tout			
	***************************************	••••		à peu près			
				assez bien			
				parfaitement			
Q2	En tant qu'acheteur de cette norme, quelle est votre fonction? (cochez tout ce qui convient) Je suis le/un:			Si vous avez répondu PAS DU TOUT à Q5, c'est pour la/les raison(s) suivante (cochez tout ce qui convient)			
	agent d'un service d'achat						
	bibliothécaire			la norme a besoin d'être révisée			
	chercheur			la norme est incomplète			
	ingénieur concepteur			la norme est trop théorique			
	ingénieur sécurité			la norme est trop superficielle	ū		
	ingénieur d'essais			le titre est équivoque			
	spécialiste en marketing			je n'ai pas fait le bon choix			
	autre(s)			autre(s)			
Q3	Je travaille: (cochez tout ce qui convient)			Veuillez évaluer chacun des critères ci- dessous en utilisant les chiffres (1) inacceptable, (2) au-dessous de la moyenne,			
	·			(3) moyen,			
	dans l'industrie			<ul><li>(4) au-dessus de la moyenne,</li><li>(5) exceptionnel,</li></ul>			
	comme consultant			(6) sans objet			
	pour un gouvernement						
	pour un organisme d'essais/			publication en temps opportun			
	certification			qualité de la rédaction			
	dans un service public			contenu technique			
	dans l'enseignement			disposition logique du contenu tableaux, diagrammes, graphiques,	•••••		
	autre(s)			figuresautre(s)			
Q4	Cette norme sera utilisée pour/comm	e	Q8	Je lis/utilise: <i>(une seule réponse)</i>			
	(cochez tout ce qui convient)			uniquement le texte français			
		_		uniquement le texte anglais			
	ouvrage de référence			les textes anglais et français			
	une recherche de produit						
	une étude/développement de produit						
	des spécifications			Veuillez nous faire part de vos			
	des soumissions			observations éventuelles sur la CEI	:		
	une évaluation de la qualité						
	une certification						
	une documentation technique						
	une thèse						
	la fabrication						
	autre(s)						



ICS 31.140.20